

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

09-129686

(43) Date of publication of application: 16.05.1997

(51)Int.CL

H01L 21/60

(21)Application number: 07-287210

(71)Applicant: TOSHIBA MICROELECTRON

CORP

TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

06.11.1995

(72)Inventor: HOSOMI HIDEKAZU

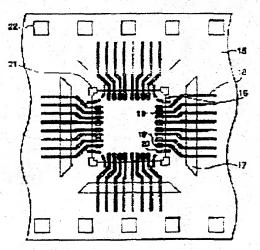
TAKUBO TOMOAKI TAZAWA HIROSHI SHIBAZAKI YASUSHI

(54) TAPE CARRIER AND ITS MOUNTING STRUCTURE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To arrange a lead which is not contributed to a real junction outside a corner lead in order to prevent a deformation of the corner lead and enhance a manufacturing yield of a tape carrier.

SOLUTION: A device noie 16 is formed substantially at a center part of an insulation resin film 15, and an outer lead hole 17 is formed surrounding this device hole 16. On the insulation resin film 15, a plurality of wire patterns 18 are arranged and projected to the device hole 16. The plurality of wire patterns 18 are formed as an inner lead 19, and the outermost side is a corner lead 19'. A positioning mark 21 is arranged at each peak of the device holes 16 and a dummy lead 20 is provided near this positioning mark 21. A length of this dummy lead 20 is formed so as to be shorter than the inner leads 19, 19'.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

01.02.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

(19) 日本団蜂許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号。

特開平9-129686

(43)公開日 平成9年(1997)5月16日

(51)IntCL⁴
H01L 21/60

識別紀号 庁内整理番号

311

FI H01L 21/60 技術表示箇所

311W 311R

審査請求 未請求 請求項の数20 OL (全 8 頁)

(21)出顯番号

特數平7-287210

(71)出頭人 000221199

東芝マイクロエレクトロニクス株式会社 神奈川県川崎市川崎区駅前本町25番地1

(22)出顧日

平成7年(1995)11月6日

(71)出廣人 000003078

株式会社東芝 神奈川県川崎市幸区場川町72番地

(72)発明者 細美 英一

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株

式会社東芝研究開発センター内

(72) 発明者 田窪 知章

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地。株

式会社東芝研究開発センター内

(74)代理人 弁理士 鈴江 武彦

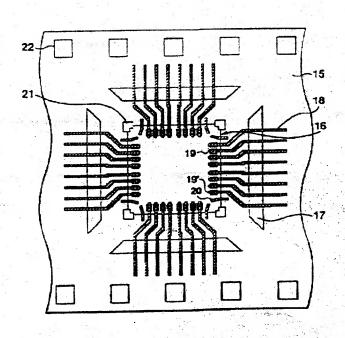
最終頁に絞く

(54) 【発明の名称】 テープキャリヤ及びその実装構造

(57) 【要約】-

【課題】本発明は、コーナーリードの変形を防止して、 テープキャリヤの歩留まりを向上させるために、コーナ ーリードの外側に実際の接合には寄与しないリードを配 設することを特徴とする。

【解決手段】絶縁性樹脂フィルム15の略中心部にデバイスホール16が、そしてこのデバイスホール16の高囲にはアウターリードホール17が形成される。絶縁性樹脂フィルム15上には、複数の配線パターン18が配設されてデバイスホール16に突出されている。この配線パターン18が、インナーリード19として複数本形式され、最も外側がコーナーリード19、とされる。上記デバイスホール16の各頂点には位置合わせマーク21が配設され、この位置合わせマーク21に近い側にダミーリード20が設けられる。このダミーリード20の長さは、インナーリード19、コーナーリード19、よりも短く形成される。



【特許請求の範囲】

推出行時 一次以特達四部等 (特色日)、中本

【請求項1】 絶縁性樹脂基材に形成された方形状の開口部と、上記開口部の各辺から上記開口部に突出するように配設された複数の配線部材を備えるテープキャリヤに於いて、

上記各辺の配線部材の開口部の頂点に最も近接した外側に、上記開口部に突出するダミー配線部材を配設して成ることを特徴とするデープキャリヤ。

【請求項2】 上記各辺のダミー配線部材は、同辺の上 配配線部材と異なる長さを有することを特徴とする請求 項1に記載のテープキャリヤ。

【請求項3】 上記各辺のダミー配線部材は、同辺の上 記配線部材よりも短く形成されることを特徴とする請求 項2に記載のテープキャリヤ。

【請求項4】 上記ダミー配線部材は、上記期二部の隣接された辺から突出されて且つ上記開口部の頂点に最も近接した選接した辺のダミー配線部材と、先端が互いに接続されていることを特徴とする請求項1に記載のテーフニーリヤ。

【請求項5】 上記各辺のダミー配線部材は、同辺の上記配線部材と異なる太さを有することを特徴とする請求項1若しくは2に記載のデーブキャリヤ。

【請求項6】 上記各辺のダミー配線部材は、同辺の上 記配線部材よりも太く形成されることを特徴とする請求 項5に記載のテープキャリヤ。

【請求項7】 上記開口部は、頂点に位置合わせマークが形成されることを特徴とする1に記載のテープキャリヤ。

【請求項8】 上記配線部材のピッチは80μmよりも小さく形成されることを特徴とする請求項1乃至品に記載のテープキャリヤ。

【請求項9】 上記配線部材の厚さは35μmよりも薄く形成されることを特徴とする請求項1乃至7に記載のテープキャリヤ。

【請求項10】 上記配線部材の幅は50μm以下に形成されることを特徴とする請求項1乃至7に配載のテーブキャリヤ。

【請求項11】 絶縁性樹脂基材に形成された方形状の 関口部と、上記関口部の各辺から上記関口部に突出する ように配設された配線部材と、半導体素子上に設けられ て上記配線部材と接合される突起状電極とを備えるテー ブキップヤの実装構造に於いて、

上記各編の配線部材の外側に上記開口部より突出するダミー配線部材が配設され、且つこのダミー配線部材は上記突起状電極と電気的に接続されていないことを特徴とするデープキャリヤの実装構造。

【請求項12】 上記各辺のダミー配線部材は、同辺の 上記配線部材と異なる長さを有することを特徴とする請 上記配線部材よりも短く形成されることを特徴とする請求項12に記載のテープキャリヤの実装構造。

【請求項14】 上記ダミー配線部材は、上記開口部の 隣接された辺から突出されて且つ上記開口部の頂点に最 も近接した隣接した辺のダミー配線部材と、先端が互い に接続されていることを特徴とする請求項11に記載の テープキャリヤの実装構造。

【請求項15】 上記各辺のダミー配線部材は、同辺の 上記配線部材と異なる太さを有することを特徴とする請 求項11若しくは12に記載のテープキャリヤの実装構 造。

【請求項16】 上記各辺のダミー配線部材は、同辺の 上記配線部材よりも太く形成されることを特徴とする請 求項15に記載のテープキャリヤの実装構造。

【請求項17】 上記開口部は、頂点に位置合わせマークが形成されることを特徴とする11に記載のテープキー、この実装構造。

【請求項18】 上記配線部材のピッチは80μmより も、さく形成されることを特徴とする請求項11万至1 「こ記載のテープキャリヤの実装構造。

【請求項19】 上記配線部材の厚さは35μmよりも 薄く形成されることを特徴とする請求項11乃至17に 記載のテープキャリヤの実装構造。

【請求項20】 上記配線部材の幅は50μm以下に形式されることを特徴とする請求項11乃至17に記載のニーフニッリヤの実装構造。

【急事の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、テープキャリヤ及 びそれを半導体装置と接続した実装体の構造に関するも のである。

[0002]

[0003]図6(a)及び(b)は、従来のテープキャリヤの構造を示した上面図及び断面図である。図6

(a) に於いて、可撓性の絶縁樹脂フィルム1の略中心 窓には、方形状のデバイスホール2が形成されており、 このデバイスホール2の周囲にはアウターリードホール 3が形成されている。そして、上記絶縁樹脂フィルム1 上に、複数の配線パターン4が配設されており、その一 窓がデバイスホール2に突出されている。このデバイス ホール2に突出している配線が、インナーリード5とし て形成される。上記配線パターン4の、インナーリード 5として形成されている先端と反対側は、アウタリード ホール3を越えて延出されている。尚、テープキャリヤ

【0004】配線パターン4及びインナーリード5は、 通常、Cuにより構成されている。また、上記配線パタ ーン4及びインナーリード5の表面には、Sn或いはA uメッキ処理がなされている。これは、配線が腐食する のを防止するためと、後述するようにインナーリード5 と図示されない半導体素子上の突起電極との接合(IL B; Inner Lead Bonding) の際に必要となる。

【0005】上記デバイスホール2の各頂点には、IL Bの際にインナーリード4と半導体素子(図示せず)上 の突起電極とを正確に位置合わせするために必要な、位 置合わせマーク6が配設されている。また、7はこのテ ープキャリヤに形成された搬送用孔である。尚、図6

(a) には位置合わせマークが示されているが、この位 置合わせマークはない場合もある。

【0006】図6(b)を参照すると、このテープキャ リヤに於いて、絶縁樹脂フィルム1と配線パターン4と は、接着剤3により接着されて構成されているのがわか る。このような構成のテープキャリヤは、3層テープキ マリヤと称される。また、接着剤 8 が絶縁樹脂フィルム 1と配線パターン4との間に存在しない種類もあり、こ れは2層テープキャリヤと称される。

【0007】図7(a)及び(b)は、テープキャリマ と半導体素子とが接合された状態を示したものである。 半導体素子9上には、複数の突起電極10が設けられて いる。これらの突起電極10は、通常Auにより構成さ れる。これら複数の突起電極10は、テープキャリヤニ に形式された複数のインナーリードうが、それぞれ位置 合わせされた後、所定の熱及び圧力をかけることによ り、両者が接合される。

【0008】インナーリード5の表面は、上述したよう に、Au或いはSnメッキが施されている。したがっ て、Aはメノニの場合にはAu-Au熱圧着、Snメリ キの場合にはAu-Sn共晶合金を形成することによ り、インナーリード5と突起電極10が接合される。

【0009】尚、このような構成のテープキャリヤは、 多ピン・狭ビッチの半導体素子に適している。そして、 そのピン数については最大820ピンが、インナーリー ド5のピッチについては50μmが報告されている。 [0010]

【発明が解決しようとする課題】ところで、テープキャ リヤのインナーリードのピッチは、年々微細化の傾向に あり、量差レベルで60μm、研究レベルで50μmピ ッチが達成されている。このように、インナーリードの ヒッチが狭くなると、それにつれてインナーリードの幅 も狭くなってきている。

【0011】また、インナーリードの厚さについても、 従来は35μmビッチであったのに対して、微細化され たテープキャリヤに於いては25μm、或いは18μm いる。

【0012】加えて、このようにリード強度が低下して いるため、インナーリードは非常に変形しやすくなって きている。特に、図8に示されるように、インナーリー ドのうち、デバイスホール2の頂点に最も近くに配設さ れたインナーリード5(以下、コーナーリード5′)が 最も変形しやすい。そして、このコーナーリード51 は、最も近い位置合わせマーク6個に広がる傾向があ る。これは以下の理由による。

【0013】図9は、インナーリード5がエッチング形 成された後、テープキャリヤの洗浄及びメッキ処理が施 される際の液の流れを示した図である。同図に於いて、 コーナーリード5′以外のインナーリード5に関して は、そのリードの左右の液の流れ11は均等になってい る。しかしながら、コーナーリード5~の左右に於いて は、液の流れ11は不均等になる。したがって、コーナ ーリード5′の左右では圧力差が生じる。この圧力差に よって、コーナーリード5′は外側、すなわち位置合わ せマーク6側に曲げられるのである。また、搬送する際 の空気の流れによる圧力差によっても、リード自体の強 度が極端に低下していることから曲がってしまうことも ある。

【0014】このように、コーナーリードう。が変形し てデバイスホール2の外側に曲がってしまうと、全ての インナーリード5を半導体素子9上の突起電極10と位 置合わせを行ってILBすることが困難になる。する と、ヒッチが非常に微細なインナーリードラを育するモ ープキャリヤの歩留まりが低下して、コストの上昇を招 くものであった。

【0015】また。こうしたリード変形を疾患るため。 に、コーナーリード5′のみ他のインナーリード5より も太く形式することが考えられる。しかしながら、この ようにインナーリードるを太く変化させるためには、イ ンナーリードうと接合されるべく半導体素子9上の突起 電極10をも太く構成しなければならない。更に、絶縁 樹脂フィルム1上の配線についても新たに考慮する必要 が出てくるので、必ずしも得策とはいえないものであっ

【0016】本発明は上記課題を解決するためになされ たものであり、その目的は、コーナーリードの変形を防 止すると共に、テープキャリヤの歩留まりを向上させて コストの低減を図ることのできるテープキャリヤ及びそ の実装構造を提供することである。

[0017]

【課題を解決するための手段】すなわち本発明は、絶縁 性樹脂基材に形成された方形状の関口部と、上記関口部 の各辺から上記開口部に突出するように配設された複数 の配線部材を備えるテープキャリヤに於いて、上記各辺

The March Street Control of the Street

特徴とする。

【0018】また本発明のテープキャリヤの実装構造は、絶縁性樹脂基材に形成された方形状の開口部と、上記開口部の各辺から上記開口部に突出するように配設された配線部材と、半導体素子上に設けられて上記配線部材と接合される突起状電極とを備えるテープキャリヤの実装構造に於いて、上記各編の配線部材の外側に上記開口部より突出するダミー配線部材が配設され、且つこのダミー配線部材は上記突起状電極と電気的に接続されていないことを特徴とする。

【0019】本発明では、コーナーリードの外側すなわち関口部の頂点側に、実際の接合には寄与しないリードを配設する。コーナーリードが変形する代わりに、実際の接合に寄与しないリードが変形するので、コーナーリードの変形量は従来よりも大幅に小さくすることが可能となる。

[0020]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して、本発明の 実施の形態を説明する。図1は、本発明の第1の実施の 形態を示すテープキャリヤの上面図である。図1に於い て、可撓性の絶縁性樹脂フィルム15の略中心部には、 方形状のデバイスホール16が形成されており、このデ バイスホール16の周囲にはアウターリードホール17 が形成されている。そして、絶縁性樹脂フィルム15上 には、複数の配線パターン18が配設されており、これ ら配線パターン18の一部はデバイスホール16に突出 されている。尚、同図では、配線パターン18は8本示 されているが、これに限られるものではない。

【0021】上記デバイスホール16に突出している配線が、インナーリード19として複数本形成される。 尚、インナーリード19のうち最も外側のリードを、それぞれコーナーリード19′とする。上記配線バターン18の、インナーリード19、19′として形成されている先端と反対側は、アウタリードホール17を越えて延出されている。

【0022】また、上記デバイスホール16の各頂点には、位置合わせマーク21が配設されている。尚、同図では位置合わせマーク21が配設されているが、位置合わせマークは配設されていないものも存在する。これは、以下の実施の形態に於いても同様である。そして、各コーナーリード19、よりも位置合わせマーク21に近い倒に、ダミーリード20が設けられる。ダミーリード20の一端は、上記インナーリード19、コーナーリード19、と同様に、デバイスホール16内に突出して形成される。ダミーリード8の他端は、配線パターン18よりもデバイスホール16に近い位置となっている。

めである。したがって、ダミーリード20は二図1ではインナーリード19より短い配線パターンで形成されているが、必ずしも短くする必要はなく、他の配線パターンと長さが同じであるか、または長くてもよい。更には、ダミーリード20の形状を、インナーリード19と異ならせるように形成しても良い。

【0024】上記配線パターン18及びコーナーリード19′を含むインナーリード19、ダミーリード20は、通常、Cuにより構成されている。また、上記配線パターン18及びインナーリード19′、ダミーリード20の表面には、Sn或いはAuメッキ処理が施されている。尚、テープキャリヤには、アウタリードホール17を有していないものも存在する。

【0025】また、22はこのテープキャリヤに形成された搬送用孔である。図1では、テープキャリヤは1つのみ示されているが、絶縁性樹脂フィルム15は連続してロール状に構成されている。したがって、テープキャリヤは搬送用孔22によって、図1に於いて左右方向に移動可能となっている。

【0026】このように構成されたテープキャリヤに於いて、ダミーリード20は、テープキャリヤの洗浄及びメッキ処理工程中に変形する。しかしながら、ダミーリード20以外のインナーリード19及びコーナーリード19については、洗浄及びメッキ処理工程中での液の流れが、各リードの左右ではば均一となり、変形量は僅かなものにとどまる。

【0027】上述した第1の実施の形態に於いては、コーナーリード19′を含むインナーリード19とダミーリード20の長さは等しいが、ダミーリード20はインナーリード19より長く形成しても短く形成しても良い。また、インナーリード19の長さは全て等しくなっているが、例えば、長いリードと短いリードが交互に現れるようになっていても良い。

【0028】更に、第1の実施の形態に於いては、ダミーリード20は、1つのコーナーリード19~の外更に1本が形成されたものとなっているが、1つのコーナーリード19~につき2本以上形成したものでも良い。この場合でも、ダミーリードが1本の場合と同様の効果が得られる。

【0029】以上の効果は、あらゆるテープキャリヤについて有効であるが、リードの強度が低下しているインナーリードピッチが微細なテープキャリヤについて、特に有効である。例えば、インナーリードのピッチが80 μmよりも微細であったり、インナーリードの厚さが35μmよりも薄い場合に特に有効となる。

【0030】図2は、本発明の第2の実施の形態を示す。 テープキャリヤの上面図である。本実施の形態に於いて 型形状のダミーリード23が形成されている。その他の 構成は、上述した第1の実施の形態と同様であるので。 同一の構成要素は同一の参照番号を付して、ここでは説 明を省略する。

 C_{-}

【0031】この第2の実施の形態の場合も、上述した 第1の実施の形態と同様に、コーナーリード19′がデ バイスホール16に設けられた位置合わせマーク21倒 に変形するのを抑えることができる。

【0032】また第2の実施の形態では、位置合わせマーク21を挟んで隣接するダミーリード23の先端を接続して形成しているので、何らかの原因で位置合わせマーク21と逆方向、すなわちコーナーリード19′ 側に変形して、コーナーリード19′ と接触するのを防止することができる。したがって、信頼性の向上につながる。

【0033】図3は、本発明の第3の実施の形態を示す デーズキャリヤの上面図である。本実施の形態に於いて は、上述した第1の実施の形態に比べて、ダミーリード 24の形状が他のコーナーリード191を含むインナー リード19よりも太く形成されている。その他の構成 は、上述した第1及び第2の実施の形態と同様であるの で、同一の構成要素は同一の参照番号を付して、ここで は説明を省略する。

【0034】この第2の実施の形態によれば、ダミーンード24の変形を抑えることができる。したがって、ダミーソード24が最も近い位置合わせマーク21の東京側に変形して、隣接するコーナーリード191に接触するのを防ぐことができる。

【0035】また、ダミーリード24のみを他のインニーリード19より太い形状にする場合は、絶縁性樹脂フィルム15上の配線については考慮する必要がないため、設計上で特に困難になることはない。

【0036】次に、本発明の第4の実施の形態について 説明する。図4は、本発明の第4の実施の形態を示すテ ープキャリヤの上面図であり、図1の第1の実施の形態 で用いたテープキャリヤを半導体素子にILBした実装 構造、すなわちテープキャリヤバッケージ(TCP)を 示したものである。

【0037】半導体素子25上には、複数の突起電極26が設けられている。これらの突起電極26は、通常Auにより構成される。一方、配線パターン18及びコーナーリード19~を含むインナーリード19とダミーパード20の表面には、Au或いはSnメッキが施されている。

【0038】そして、インナーリード19及びコーナー リード19′と半導体素子25上の突起電極26とが位 置合わせされて、所定の熱及び圧力をかけることによ り、インナーリード19及びコーナーリード19′と突 u-Au熱圧着が、該メッキがSnの場合にはAu-Sn共晶合全が形式されることにより、インナーリード19及びコーナーリード19/と突起電極26とが接合される。

【0039】 向、その他の構成は、上述した第1万至第3の実施の形態と同様であるので、同一の構成要素は同一の参照番号を付して、ここでは説明を省略する。このように、図4に示される実装構造に於いて、ダミーリード20は変形し、その先端は最も近いデバイスホール16の頂点、すなわち位置合わせマーク21側を向いている。しかしながら、コーナーリード19~をはじめとするインナーリード19はほとんど変形していないのでた、正確にテープキャリヤと半導体素子25とを位置合わせして113寸ることが可能となる。

【3040】前、図4からわかるように、半導体素子2 5上でダミー、一ド20と対応する部分には、突起電極 26は存在していない。そのため、従来の半導体素子を 設計変更する必要なく、そのまま用いることができる。

【3041】この第4の実施の形態に於いては、突起電極26は半導体素子25の外周に沿って1列に配置されており、それに対応するインナーリード19の長さは全て等しく形成されているが、突起電極26は必ずしも1列に配置されている必要はない。例えば、ある突起電極は外周から違い位置に配置されていても良い。加えて、それに対応するインナーリード19の長さも、必ずしも等しくなくても良い。

【0042】次に、本発明の第5の実施の形態について 説明する。図5は、本発明の第5の実施の形態を示すテ ープニャリヤの上面図であり、図2の第2の実施の形態 で用いたテープキャリヤを用いたTCPを示したもので ある。

【9043】図5に於いて、半導体素子25上には、複数の突起電極26が設けられている。そして、インナーリード19万と突起電極26とが位置合わせされて、所定の熱及び圧力をかけることにより、インナーリード19万と突起電極26とが接合される。

【0044】尚、その他の構成は、上述した第1万至第 4の実施の形態と同様であるので、同一の構成要素は同 一の参照番号を付して、ここでは説明を省略する。この 第5の実施の形態の場合も、半導体素子25上でダミー リード20と対応する部分には、突起電極26は存在し ていないので、従来の半導体素子を設計変更する必要な く、そのまま用いることができる。

[0045]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、コーナー リードの変形を防止すると共に、テープキャリヤの歩留 まりを向上させてコストの低減を図ることのできるテー 【図1】本発明の第1の実施の形態を示すテープキャリヤの上面図である。

【図2】本発明の第2の実施の形態を示すテープキャリヤの上面図である。

【図3】本発明の第3の実施の形態を示すテープキャリヤの上面図である。

【図4】本発明の第4の実施の形態を示すテープキャリヤの上面図であり、図1の第1の実施の形態で用いたテープキャリヤを半導体素子にILBした実装構造を示した図である。

【図5】本発明の第5の実施の形態を示すテープキャリヤの上面図であり、図2の第2の実施の形態で用いたテープキャリヤを用いたTCPを示した図である。

【図6】(a)及び(b)は、従来のテープキャリヤの構造を示した上面図及び断面図である。

【図7】(a)及び(b)は、テープキャリヤと半導体素子とが接合された状態を示した図である。

【図8】コーナーリードが変形している状態を示したテープキャリヤの上面図である。

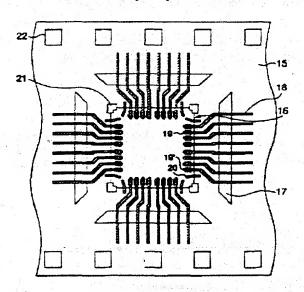
【図9】従来のテープキャリヤの洗浄及びメッキ処理が 施される際のテープキャリヤのインナーリード間の液の 流れを示した図である。

【符号の説明】

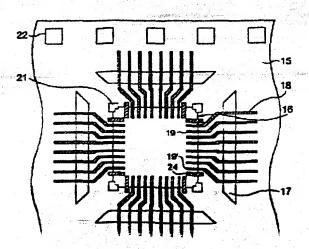
6

1、15…絶縁性樹脂フィルム、2、16…デバイスホール、3、17…アウタリートホール、4、18…配線パターン、5、19…インナーリード、5′、19′…コーナーリード、6、21…位置合わせマーク、7、22…援送用孔、8…接着剤、9、25…半導体素子、10、26…突起電極、11…液の流れ、20…ダミーリード。

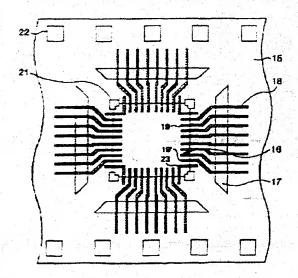
[团1]



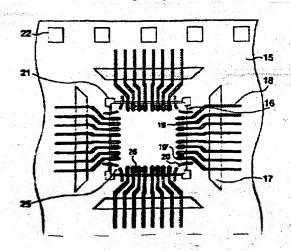
【図3】



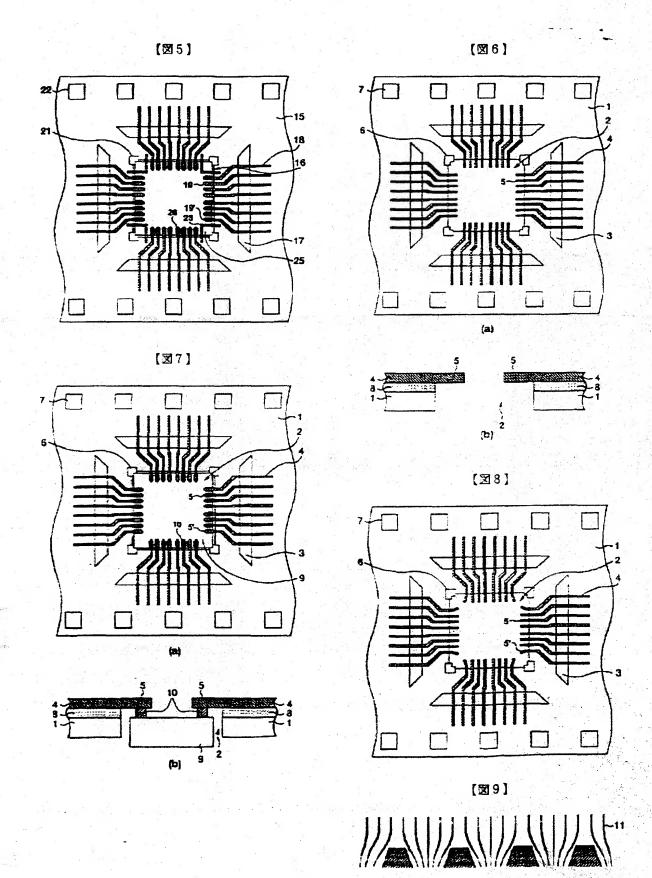
[X2] ws



[図4]



AND THE STREET WAS DESCRIBED TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY O



The same of the sa

フロントページの続き

(72) 発明者 田沢 浩 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株 式会社東芝研究開発センター内

(72) 発明者 柴崎 康司 神奈川県川崎市川崎区駅前本町25番地1 東芝マイクロエレクトロニクス株式会社内